AMPTEK

XRS-FP2

Programvara · analys

Kvantitativ analys av röntgenspektrum.



Huvudfunktion	Metod	Licenslägen
Kvantitativ analys av röntgenspektrum [1]	**Fundamentalparametrar (FP) för XRF** [1]	**BULK, MTF och EPXA enligt köpt option** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektorer	Amptek Si-PIN, SDD och CdTe	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Resultat	Elementhalter och/eller filmtjocklek	[1]

PROGRAMVARA & DATA

Huvudfunktion	Kvantitativ analys av röntgenspektrum	[1]
Metod	Fundamentalparametrar (FP) för XRF	[1]
Licenslägen	BULK, MTF och EPXA enligt köpt option	[1]
Realtidsanalys	Upp till 55 element	[1]

BESTÄLLNING & TILLBEHÖR

EPXA-tillägg	SEM/EDS-analys; licensoption inom XRS-FP2	[1]

ALLMÄNT

Datainsamling	DPPMCA eller direkt styrning av Amptek DPP	[1]
Spektrumjämförelse	Upp till 8 spektrum	[1]

Källor

[1] **XRS-FP2 Quantitative XRF Analysis Software**
Amptek · product-page · product page · kontrollerad 2026-10-16
https://www.amptek.com/software/analytical-software/xrs-fp2-quantitative-xrf-analysis-software

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.